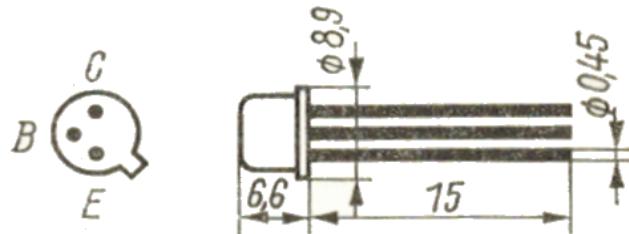


# RFT BSY34

Silizium- npn- Planar- Epitaxie- Transistor im TO-39 Gehäuse  
für den Einsatz in der Datenverarbeitung und als Kerntreiber



$$\begin{array}{lll} \text{Wärmewiderstand} & R_{\text{thja}} & \leq 220 \text{K/W} \\ & R_{\text{thjc}} & \leq 60 \text{K/W} \end{array}$$

## Grenzwerte

$U_{\text{CBO}}$	=	60V	$I_B$	=	200mA
$U_{\text{CES}}$	=	60V	$\theta_j$	=	200°C
$U_{\text{CEO}}$	=	40V	$\theta_s$	=	-65°C ... +200°C
$U_{\text{EBO}}$	=	5V	$P_{\text{tot}}$	=	2,6W (bei $\theta_a = 45^\circ\text{C}$ )
$I_C$	=	600mA			

## Statische Kennwerte

$I_{\text{CBO}}$	(bei $U_{\text{CBO}} = 50\text{V}$ )	$\leq$	70nA
$U_{(\text{BR})\text{CEO}}$	(bei $I_{\text{CEO}} = 10\text{mA}$ )	$\geq$	40V
$U_{(\text{BR})\text{CES}}$	(bei $I_{\text{CES}} = 10\text{\mu A}$ )	$\geq$	60V
$U_{\text{CEsat}}$	(bei $I_C = 500\text{mA}$ , $I_B = 50\text{mA}$ )	$\leq$	1V
$U_{\text{BEsat}}$	(bei $I_C = 500\text{mA}$ , $I_B = 50\text{mA}$ )	$\leq$	1,5V
$h_{21E}$	(bei $U_{\text{CE}} = 1\text{V}$ , $I_C = 100\text{mA}$ )	$\geq$	25
$h_{21E}$	(bei $U_{\text{CE}} = 1\text{V}$ , $I_C = 500\text{mA}$ )	$\geq$	10

## Dynamische Kennwerte

$f_T$	(bei $U_{\text{CE}} = 10\text{V}$ , $I_C = 30\text{mA}$ , $f=100\text{MHz}$ )	$\geq$	250MHz
$t_{\text{on}}$	(bei $I_C = 500\text{mA}$ , $I_{B1} = 50\text{mA}$ )	$\leq$	50nS
$t_{\text{off}}$	(bei $I_{B2} = 25\text{mA}$ , $R_L = 80\text{Ohm}$ )	$\leq$	95nS

Quelle: Aktive elektronische Bauelemente – 1985